# STUDY OF BEAM INSTABILITIES WITH HIMAC SYNCHROTRON

T.Uesugi<sup>A)</sup>, K.Noda<sup>A)</sup>, T.Fujisawa<sup>A)</sup>, H.Uchiyama<sup>A)</sup>, Y.Mori<sup>B)</sup>, S.Machida<sup>B)</sup>, Y.Hashoto<sup>B)</sup>, E.Syresin<sup>C)</sup>, S.Shibuya<sup>D)</sup>

<sup>A)</sup> National Institute of Radiological Sciences Anagawa, Chiba, 263-8555

<sup>B)</sup> High Energy Accelerator Research Organization Oho, Tsukuba

<sup>C)</sup>Joint Institute for Nuclear Research, Debna, Moscow region, 141980, Russia

<sup>D)</sup>Accelerator Engineering Cooperation, Anagawa, Chiba, 263-8555

# Abstract

With non-destructive two-dimensional beam profile monitors in HIMAC synchrotron, we have observed beam instabilities. First, we observed the resonant growth of a beam near a half-integer tune. Second, In a high-density beam with electron-cooling, it is observed that a beam profile is rotates in transverse real space and the beam is lost by vertical oscillation. We will present these phenomena and their dependence on several conditions.

# 1 はじめに

HIMAC シンクロトロンの非破壊型ビームプロファイル モニターを用いてビーム不安定性が起きている時のプロ ファイルを観測した。

第一に、半整数共鳴の近辺におけるビームサイズの増大 を観測した。HIMAC シンクロトロン[1]においては、過去 に半整数共鳴の観測実験が行われ、空間電荷効果によって 共鳴条件の変化することが確認されている[2]が、当時を 周回ビームのプロファイルを観測する手段がなかったた め、唯一ビームロスを手がかりとする以外に方法がなかっ た。しかしながら、半整数共鳴によるビームロスはビーム サイズの増大とアパーチャーの兼ね合いによって起こる ので、共鳴付近でのビーム強度の限界等について詳しく知 るためには、ビームサイズの増大についても調べる必要が ある。今回は、チューンとビームサイズの関係を実測した。 第二に、電子冷却によるスタッキングを用いて高密度化 されたビームの振舞いを観測した。このビームは、数回入 射するごとに激しいビームロスが起こった。このときのビ ームプロファイルを SBPM で測定すると、ビームが鉛直 方向に激しく振動していることがわかった。この現象につ いて報告する。

# 2 H I MAC

## 2.1 シンクロトロン

ここで発表する実験は、すべて HIMAC シンクロトロン[3] において、入射エネルギー(6MeV/n)の C<sup>6+</sup>ビーム(半整数 共鳴)または Ar<sup>18+</sup>ビーム(電子冷却)を用いて行われた。

#### 2.2 非破壊型ビームプロファイルモニター

HIMAC シンクロトロンには、二種類の非破壊型ビームプ ロファイルモニターが設置されている。一つは RGBM(=residual gal beam profile monitor)[3]で、もうーは SBPM(=sheet beam profile monitor)[4]である。RGBM はチェ ンバー内の残留ガスとの衝突による二次粒子を集めて MCP によって写像するタイプであるのに対し、SBPM は シート状にした酸素分子ビームを故意にチェンバー内に 送り込み、これをターゲットとして二次粒子の分布を見る。 シートビームは射出軸のまわりに45度傾けられている ため、二次粒子の分布から周回ビームの二次元的な分布を 知ることができる。本実験では主にこちらの SBPM を用 いた。SBPM の MCP 面は直径10 cm の円形で、ここに映 る像は CCD カメラによって画像信号に変換され記録され る。

表2:チューンの変更パターン。

	Downward	Upward
time	Vertical bare tune	Horizontal bare tune
0-100	3.572	3.476
100-3200	Linearly decreased	Linearly increased
3200	3.494	3.499

### 3 半整数共鳴

3.2 実験方法

表2のように、半整数に近い鉛直チューンにおいてビーム を入射し、その後集束磁場強度を時間的にチューンを変化 させることによって半整数共鳴を起こさせた。水平方向の チューンは約 3.20 に固定されている。ビームがはじめか ら持つコヒーレント振動(10~20msec)を静ま らせるために、はじめの 100msec はチューンを固定し、安 定化領域とした。

RF は使用せず、すべてコースティングビームを用いた。 また、SBPM のゲートをビームの周回時間と同じ 4usec と した。これはビームのコヒーレント振動によってビームサ イズが実際より広がって見えることを防ぐためである。

#### 3.3 実験結果

半整数共鳴を起こした時のビーム強度の時間的変化を図 1(A)に示す。ただし、横軸には各時刻でのベアチューンを 採ってある。実線はカレントモニター(DCCT)による測 定、四角は SBPM の出力を全断面積で積分したもので、 両者はよく比例している。

チューンを上から半整数に近付けた時と下から近付け た時とでビームロスの速さが異なるのは、空間電荷効果に よるチューンシフトがビーム強度に依存することから説 明できる[2]。すなわち、ビームロスによってチューンシ フトが回復されると、半整数に近付く速度が遅く(上側の 場合)あるいは速く(下側の場合)なることが原因である。



図1:半整数共鳴によるビームロスとビームサイズ (FWHM)の増大。

SBPMによって得られたビームプロファイルを、水平軸 および鉛直軸にそれぞれ射影した(図 2)。それぞれ、下 向 き / 上 向 き の チ ュ ー ン 動 作 で 、 そ れ ぞ れ 2550,2750,2780,2800msec と 2700,2780,2790,2800,2850msec のタイミングのものを示している。また、これらのプロフ ァイルから求めた半値全幅(FWHM)を図 2(B)にプロッ トした。図 2(B)を見ると、チューンを上から半整数に近付 けたときには、ビーム強度が減少する少し前に鉛直方向の ビームサイズがゆるやかに増大し、最大で二割にまで達し たところでビームロスがはじまっていることが見て取れ る。一方、チューンを下から半整数に近付けた場合には、 このような目立ったビームサイズの増大は見られない。こ のことは、空間電荷効果によるチューンシフトがビーム強 度に依存したのと同様、ビームサイズにも依存することか ら説明できる。チューンが半整数の上側にあるときには、 β関数の増大に伴ってビームサイズが増大し、空間電荷密 度を減少させる。そのため、空間電荷によるチューンシフ トは軽減され、より半整数共鳴から遠ざかる。他方、チュ ーンが半整数の下側にあるときには、ビームサイズの増大 によってチューンはより半整数に近付き、ポジティブフィ ードバックをおこしてすぐさまビームが失われる。



図2:半整数共鳴におけるビームプロファイルの変化。

## 4 電子冷却されたビームの不安定性

HIMAC入射エネルギーのビームに電子冷却をほどこす ことによって、水平、鉛直ともに数 mm にまで圧縮された ビームが得られた。こうして出来た高密度のビームを取り 出さずにスタックさせてビーム強度をあげると、2 ー10 回入射後にビームが不安定になり、ビームロスすることが 観測された。ビームロス波形の一礼を図3(A)に示す。こ れは Ar<sup>18+</sup>のコースティングビームを用いたもので、チュ ーンは (3.69,2.88)、また、冷却電子のビーム電流は 50mA である。図のように、二回入射ごとに1回のビームロスが 規則正しく繰り返された。不安定性の起きるビーム強度は およそ 6×10<sup>8</sup>ppp である。

このとき、ビームポジションモニターからの信号のス ペクトルを見ると、二回入射後に激しく鉛直方向のベータ トロンサイドバンドが励起されていた。ゲート時間 2msec として SBPM でビームプロファイルを測定したものが、 図4である。電子冷却に伴って水平方向のビームサイズが 減少する一方、鉛直方向には、コヒーレントなベータトロ ン振動によって大きく増大している様子がみられる。プロ ファイルから求められたビームの FWHM を、図 3(B)にプ ロットした。

不安定性の原因としては今のところ、イオンビームと冷却電子ビームの軸の微少なずれによってこれらが相互に コヒーレントな振動を励起し合う electron heating [5,6]が 有力であると考えられている。現在この検証実験と、不安



定性の抑制の研究が続けられている。

図3:電子冷却された高密度ビームの不安定性によるビームロスと SBPM で見たプロファイルのサイズ変化。



図4:電子冷却された高密度ビームの不安定性;SBPM で見たプロファイル。

# 5 謝辞

本研究にあたり、AEC の皆様には HIMAC 加速器の運転をは じめ大変お世話になりました。深く感謝します。また、本 研究は HIMAC 共同利用研究として行われました。

# 参考文献

[1] Y.Hirao et al., Nucl.Phys. A538(1992).

- [2] T.Uesugi et al., Phys.Rev ST Accel. And Beams 5, 044201(2002).
- [3] T. Honma, et al., Nucl.Instr. and Meth. A490(2002),
- [4] H. Uchiyama, et al., in this proceedings, Y. Hashimoto et al., in proceeding of EPAC 2002, Paris(2002), T.Fujisawa et al., Nucl.Instr. and Meth. A506(2003).
- [5] V.V.Parkhomchuk *et al.*, Journal of Experimental and Theoretical Physics, v 91, N5(2000).
- [6] P.R.Zenkevich et al., Nucl.Instr and Meth. A441(2000).